

## Секція моделювання складних систем, кількісні методи в економіці

Ранг матриці інтенсивностей  $\{\lambda_{ij}(t)\}_{i,j=1}^n$  дорівнює  $n-1$ , тому,

зазвичай, виключають одне з рівнянь, при цьому доповнюючи систему

умовою нормування  $\sum_{i=1}^n p_i(k) = 1, k = 1, 2, \dots$ . Задача полягає у розв'язанні

системи диференціальних рівнянь з початковими умовами

$$p_i(t_0) = p_0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

У результаті можна отримати вектор граничних ймовірностей шляхом розв'язання системи диференціальних рівнянь Колмогорова за умови, що  $\dot{p}(t) = 0$ . Здійснюючи граничний перехід можна також знайти час переходу системи у стаціонарний стан.

Чисельні експерименти проводилися на основі даних про динаміку зміни кредитних процентних ставок в КБ „ПриватБанк”. Отримані результати підтверджують гіпотезу про те, що досліджуваний процес банківської діяльності можна розглядати як марковський.

## МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА ЕГО ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

*Никитин В.С., студ. гр. ПМ-31, Карпуша В.Д. доцент, к.ф.-м.н., Швець У.С.*

В данной работе исследовалось влияние шероховатости и неоднородности структуры приповерхностного слоя аморфного металлического сплава (АМС) на его оптические свойства.

Изучение оптических свойств разупорядоченных систем проводилось бесконтактным и неразрушающим методом спектроскопическим методом Битти-Конна. Учитывая структурную и химическую неоднородность АМС, в работе был введен эффективный параметр - „оптическая толщина“ приповерхностного слоя, который позволил заменить в модельных эллипсометрических представлениях приповерхностный слой АМС его эффективным эквивалентом - однородной тонкой пленкой.

В основе исходных модельных представлений для описания структурных параметров аморфных образцов использовалось основное уравнение эллипсометрии.

Из-за нелинейности и трансцендентности уравнения его аналитическое решение возможно лишь в случаях: чистой поверхности, то есть для модели

## Секція моделювання складних систем, кількісні методи в економіці

«среда-подложка» с известным комплексным показателем преломления одной из фаз и соответственно неизвестным комплексным показателем преломления второй; а также для модели «среда-пленка-подложка» с известными комплексными показателями преломления всех слоев и неизвестной толщиной пленки.

Приближенные методы могут успешно применяться для описания свойств неоднородных слоев. В данной ситуации они позволяют исследовать переходные слои; давать быструю предварительную оценку формы профиля показателя преломления и его параметров; получать «грубое» значение искомых параметров с последующим уточнением их при решении более сложных задач эллипсометрии.

Оптические характеристики (показатель преломления, показатель поглощения пленки и подложки) определялись путем решения обратной задачи эллипсометрии - как минимизации функционала, содержащего неизвестные параметры систем, методом наименьших квадратов

$$F = \sum_{i=1}^N [(\Delta_i^c - \Delta_i^m)^2 + (\psi_i^c - \psi_i^m)^2],$$

где  $\Delta_i^c, \psi_i^c$  - рассчитанные на основе данной модели эллипсометрические параметры;  $\Delta_i^m, \psi_i^m$  - эллипсометрические параметры, полученные экспериментальным методом.

Исследование влияния деформации на концентрацию кристаллических включений и содержания избыточного объема в приповерхностном слое АМС было проведено с использованием теории эффективной среды.

Считая распределение фаз некоррелируемым, выделяют две общих разновидности топологии композита. В случае матричной топологии каждый рассеивающий элемент (включение) полностью окружен матрицей. Данную топологию описывает уравнение Максвелла-Гарнета:

$$\frac{\tilde{\epsilon} - \epsilon_1}{\tilde{\epsilon} + 2\epsilon_1} = \sum_{i \neq 1} f_i \frac{\epsilon_i - \epsilon_1}{\epsilon_i + 2\epsilon_1},$$

где  $\tilde{\epsilon}, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  - эффективная диэлектрическая функция, диэлектрическая функция матрицы, кристаллов и воздуха соответственно,  $f_1, f_2, f_3$  - фазы матрицы, кристаллов и воздуха.

В отличие от предыдущей статистическая (агрегатная) топология имеет, так называемую, инвариантность относительно перестановки индексов. Такая топология характеризуется хаотической флуктуацией в пространстве отдельных фаз, которые в данном случае являются равноценными. Для данной топологии используем уравнение Бруггемана:

## Секція моделювання складних систем, кількісні методи в економіці

$$\sum f_i \frac{\varepsilon_i - \tilde{\varepsilon}}{\varepsilon_i + 2\tilde{\varepsilon}} = 0.$$

Количественные характеристики включений определялись путем минимизации функционалов, основанных на уравнениях Максвелла-Гарнета и Бруггемана из учета, что  $\sum_i f_i = 1$ .

Функционал по приближению Максвелла-Гарнета:

$$F = \text{abs}\left(\frac{\tilde{\varepsilon} - \varepsilon_1}{\tilde{\varepsilon} + 2\varepsilon_1} - \sum_{i \neq 1} f_i \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_1}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_1}\right) \rightarrow \min$$

Функционал по приближению Бруггемана:

$$F = \text{abs}\left(\sum f_i \frac{\varepsilon_i - \tilde{\varepsilon}}{\varepsilon_i + 2\tilde{\varepsilon}}\right) \rightarrow \min$$

В ходе проведенных исследований было выявлено резкое увеличение воздушной фазы в приповерхностном слое (порядка 30%), что объясняется увеличением шероховатости поверхности образца после деформационного воздействия. Обнаружено увеличение кристаллической фазы (20%), что свидетельствует о процессах кристаллизации в приповерхностных слоях аморфных сплавов после их деформации.

## ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ІМІТАЦІЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В РАМКАХ СТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

*Дмитрієв А.В., студ. гр. ПМ-41*

Нехай динамічна система  $S$  характеризується узагальненими координатами  $\vec{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t))' \in E^m$  і відповідними узагальненими швидкостями  $\vec{\dot{x}}(t) = (\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dots, \dot{x}_m(t))' \in E^m$ . Весь процес будемо розглядати на проміжку  $t = [t_0, T]$ . Вважаємо також динамічну систему  $S$  керованою. Керування (кусково-неперервні функції часу)  $\vec{u}(t) = (u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t))' \in E^m$  будемо подавати на вхід системи.

Разом із динамічною системою будемо розглядати також основний узагальнюючий показник, що характеризує систему в цілому. Припустимо, що наша система рухається в  $2m$ -вимірному просторі узагальнених координат і керувань уздовж поверхні  $G = G(\vec{x}(t), \vec{u}(t))$ , рівняння якої у подальшому будемо приймати за рівняння потенціалу динамічної системи.

Отже, математична модель динамічної системи має вигляд